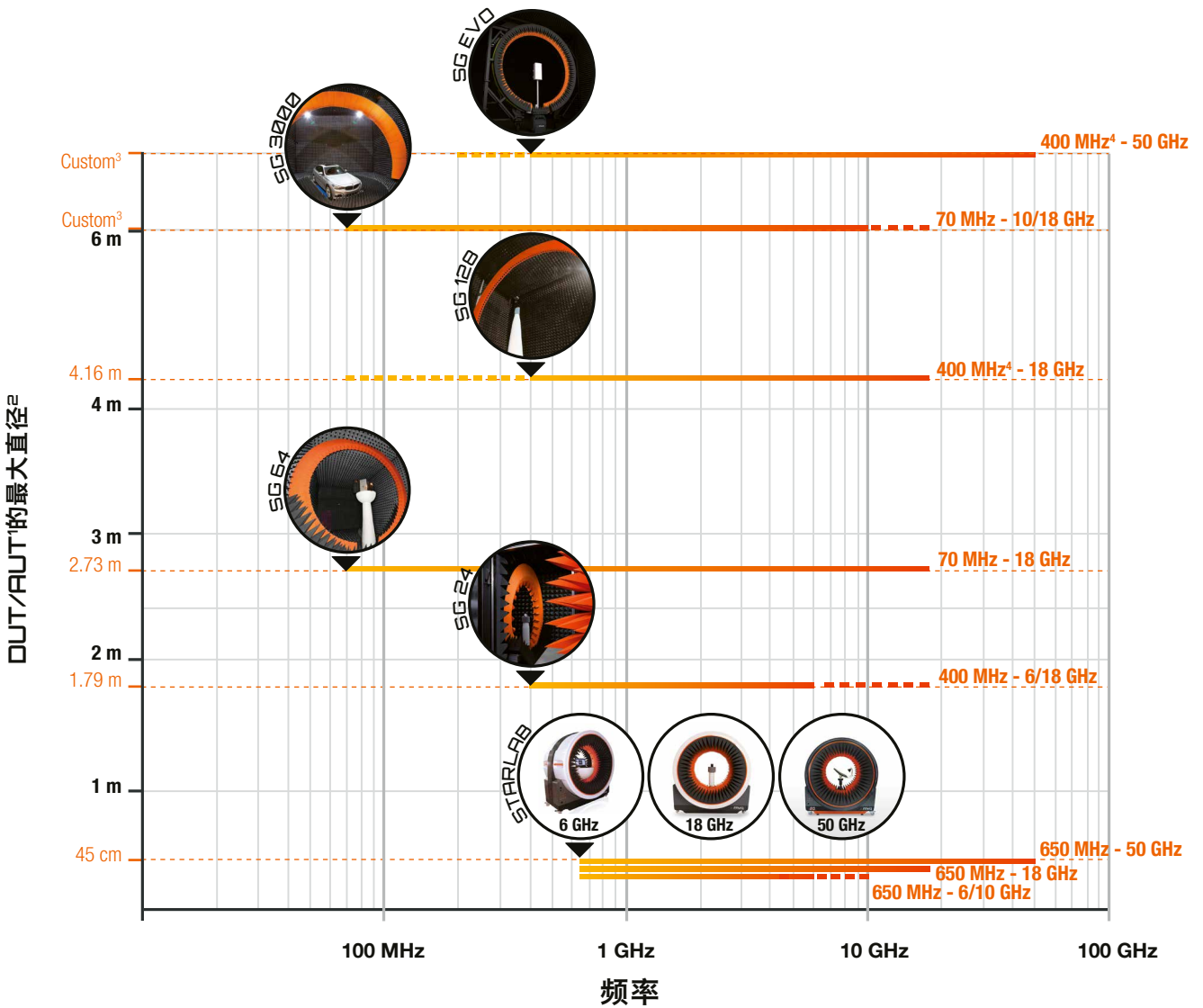


MATCH-UP: 被测设备和多探针球形近场天线 测量系统

哪种MVG多探头近场天线测试系统最适合您的天线测试需求？

MVG多探头系统是根据客户的测试几何要求（球形、圆柱形、平面）、DUT尺寸和待测频率来构建的。不同类型的多探头阵列以及不同尺寸的广泛选择能够实现最有效的配置。



1. DUT/AUT=被测设备/天线 • 2. 最大直径=中心设备的边界球体的最大直径 • 3. 可参照DUT和频率定制尺寸 • 4. 可选择较低的起始带宽

快速

更快的测量时间加快了整个天线开发过程。通过MV-Scan™, MVG的专利技术, 探针阵列被电子扫描, 提高了测量速度, 同时也提高了测量精度。探头阵列的使用也大大减少了完成测试所需的探头/被测设备位置的数量。

智能

MVG多探头近场天线 测量系统提供专利的超采样能力。过度取样结合了自动 精确的机械运动 定位器或阵列的自动精密机械运动与探头阵列的电子扫描 以实现无限的扫描分辨率。

精准

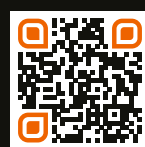
高水平的准确性和 重复性仍然是一个绝对的对于日益复杂的测试的绝对需要。MVG确保其系统的测量其系统的准确性:

- 精确了解系统的误差预算
- 比较研究
- 最小化的机械运动
- 连续的探头校准

从各种几何形状以及不同配置的探头和探头阵列中选择, 以获得最快、最智能、最准确的测试系统, 满足您的天线测量需求。



无线世界的连接性测试



www.mvg.link/multi-probe-systems